## 9日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

# 母 公 開 特 許 公 報 (A) 昭61 - 127196

動Int.Cl.⁴
 識別記号
 庁内整理番号
 母公開
 昭和61年(1986)6月14日
 H 05 K 3/46
 G 03 C 1/72
 G 03 F 7/00
 F 7267−2日
 7124−2日
 審査請求
 未請求
 発明の数 1 (全12頁)

**劉発明の名称** 多層配線板の製造法

②特 顧 昭59-248940

**20**出 願 昭59(1984)11月26日

73発 眀 鹤 Œ 頂 宏 富士市蚊島2番地の1 旭化成工業株式会社内 眀 横 完 富士市鮫島2番地の1 旭化成工業株式会社内 眀 ⑦発 者 夫 英 富士市鮫島2番地の1 旭化成工業株式会社内

⑪出 顋 人 旭化成工業株式会社 大阪市北区堂島浜1丁目2番6号

砂代 理 人 弁理士 星 野 透

野 維 :

# /. 発明の名称

多層配線板の製造法

#### 2 特許請求の範囲

(1) 多層配線板の製造において、切支持基板の 表面に導電性パターンを形成する第一層形成工程、 (4) 第一層の表面にポジ型感光性重合体層を設け、 該層上にフォトマスクを介して光照射し、現像に よりパイアホール用穴を形成し、 試層を熱処理し で高絶級化する絶録層形成工程、 付きらに該層の 表面に導体回路を形成し、パイケホール用穴を して下層回路と電気的に接続する配線層形成工程 を含むことを特徴とする多層配線板の製造法。

(2). 絶録層形成工程にかいて使用するボジ型感、 先性重合体層が、

(a) — 122 ×

-X-Z-Y-Z-(COOR)<sub>n</sub> (W)<sub>m</sub>

〔 式中の X は( 2 + n )価の炭素環式あまたはな 素理式あ、 Y は( 2 + m )価の炭素環式あまたは 複素表式 3 は -C-NE-、-NE-C-NE-| | | | | 0 0 0

B. は世帯一英素二重結合を有する基、 W は熱処理 により ROH を脱離せしめるに際し、 -COORのカル ポニル基と反応して限を形成しりる基、 n 社 / ま たはよ、 m は o 、 / またはよであり、 かつ COOR と Z は互いにオルト位またはべり位の関係にある。) で示される縁返し単位を有する重合体、

(b) /分子当り/個のメルカブト基と/個以上のカルボキシル基またはスルホン酸基を有する化合物(メルカブト酸)かよび

(c) 先重合開始期を含むことを特徴とする特許 開水の範囲第1項記載の多層記載板の製造法。

3. 発明の評細な製明:

〔虚集上の利用分野〕

本発明は多層記載板の製造方法に関し、特に高密度実験を要求されるコンピューター等のブリント四路基板や LSI 実装用の四路モジュール等に使用される多層基板を高性能でかつ経済的に製造す

る方法に関する。

#### ( 使来技術 )

これらの方式の場合、導体パターン層の上下間の接続のために絶縁層をドリルまたはパンチングにより穴もけ加工を行ない、この穴内をメッキ法や導電性を有する材料で穴埋めする方法がとられてきたが、ドリル径やパンチングピンの微小化の限界から短高密度配線が困難となつている。

また、これらの公報開示の感光性がリイミド的の公報開示の感光性がリイミド的の公報開示の感光性がリイミド的の公司を会に、他無層となる大学の部分を先硬化しバイアホール部の数小な部分の環体去するため、超数は大学では不知合でもり、また光硬化した他無層部分も現像液で一部要面が除去され、約3~/0多の膜厚減少を生じる欠点がもつた。

(発明が無抉しよりとしている問題点)

本苑明は、上記の欠点を除き、勧めて微小年の

この欠点を解決するために、フォトレジストをそのまま絶象層として用いる飲みがたされ、 例えば、 特別昭士8---//9694号 公報に開示されている。しかしながら、 開示された樹脂は耐熱性 が低いために LS I を実装する際にかかる熱に耐えられず、 借銀性を欠く欠点を有している。

さらに、フォトレジストの耐熱性を付与するた

バイアホールを物度よく形成し、また平坦性にも 優れた多層配線根を効率よく形成することを可能 にした高密度実数に適した配線板の製造方法を提供することを目的とする。

#### [問題点を解決するための手段]

ナなわち本発明は、 (f)支持基权の表面に導電性パターンを形成する第一層形成工程、 (内) 高上にパラーに が、 数層上に が、 数層に が、 数層に が、 数層に 数値に ない は がった が、 ない のののでは 気が できる を が 数と 世 気 的 に 接 続 ナ る む 層 配 数 を の 数 造 法 に 関 す る も の で も 1

本発明の第一層形成工程とは、アルミナセラミック板、ガラス板、樹脂あるいはホーローで絶縁処理されたアルミ、鉄などの金属板、ガラスを基材エポキシ基板、ガラスを基材ポリイミド基板、ポリイミドフィルト等から過ばれた支持基板の表

回に、メッキ法、悪意法、スパッタ法、加圧要増 法、量布法等で、銅シよび/またはクロム等の導 体パターンを形成する工程である。

導体形成の具体例を次に示す。 下始苗根を有機 南列、 酸、 アルカリ水溶液から退ばれた疣疹剤で 洗浄するか、あるいは Oz、CP4 等を含むガスを用い ブラズマエッチングにて表面をクリーニングする。 その後、スパツメリング装置を用い、クロム、剣、 全、ニッケル、アルミ等から選ばれた金属をメー ゲットとして単層ないしは復層を下地当板の上に **花着させる。スパッチリングを用いた場合、下地** 蓄板と導体の接着力が優れたものとなる。また、 蒸着により下地高板に導体を形成することも可能 である。さらに、との事体層の上に包気メッキ等 により鋼等の導体金属を批雑させ導体厚さを厚く する方法も可能である。 ブロセス的に優れた方法 としては、下地芸板に無電解メッキで銅層を形成 したのち、メッキレジストを用いべメーンメッキ **嵌により導体パメーンを形成する方法が挙げられ**。

益布機を用いて支持基板の上に益布し、熱風乾燥機やホットプレート等を用い溶剤を飲去し益膜を形成させる。つづいてフォトマスクを使用しばイアホール部に常外線を照射し硬化させる。次に、所定の現像弦、リンス被で露光部を現像弦去しいイアホールを形成し、熱処理により耐熱性の優れた絶縁層を形成する。

本発明で使用することができるポジ型感光性重 合体として、例えば

(a) 一般式

〔式中のXは( 4 + n )旬の炭素環式基または複素膜式基、 Y は( 4 + m )倒の炭素環式基または複素環式基、 Z は -C-NH- 、 -NH-C-NH-

または -0-C-NH-、 R は 炭 果 - 炭 果 二 重 結 合 を 有 || | O

する基、Wは熱処理により ROH を脱離せしめるに 数し、一COORのカルポニル基と反応して環を形成 さらに、コスト的に有利な方法としては、 鋼符 等の金具符をラミネートしに学エッチングにより パターンを形成する方法やスクリーン印刷で選覧 性材料を印刷しパターンを形成する方法が挙げら れる。また、 この第一層形成工程にかいて、 導体 だけでなく通常厚膜インキと称せられているペー ストにより、 抵抗体パターンやコンデンサーパタ ーンを形成し、 第一層に機能回路を形成すること も可能である。

しうる書、nは/または2、mは0、/または2 であり、かつ COOBと Z は互いにオルト位または べり位の関係にある。〕

で示される練思し単位を有する重合体、

(b) ノ分子当りノ何のメルカブト書とノ何以上のカルボキシル書またはスルホン取書を有する化合物(メルカブト歴)かよび

(c) 光重合開始期 を含む組成物が挙げられる。

文(I) 中ドかいて、又は三または図価の炭素限式基または複素限式基であつて、とのような又としては、例えばペンゼン程やナフォレン最、アントラセン最などの総合多項方参照、ビリジン、テオフェンなどの複素限式基、かよび一般式 (II)

$$(x + o x_1 tt + o x_2 tt + o x_3 t) = (x + o x_1 tt + o x_2 tt + o x_3 t) = (x + o x_1 tt + o x_2 t) = (x + o x_1 t) = (x + o x_1$$

で示されるものが好ましい。

前記一般式 [1] にかける Y は、二、三または 四 個の炭素選式蓄または複素選式基であつて、 この ようなものとしては、例えばナフタレン、 アント ラセンなどに由来する炭素数 10~18 の二価の芳

( 式中の Yi は H 、CH3 、(CH3)3 CH、O CH3 、COOH、ヘロ ゲン原子または SO3H、Ys は (CH3 た (ただし、 p は CH3 のまたは/である)、一SO3-- 、一C--CH3

ハログン原子、 COOH、 SO:H または NO:、Y:シェび Yeは H、 CN、ハログン原子、 CH:、OCH:、SO:H または OH である。〕 者族及化水素環、ビリジン、イミダゾールなどに 由来する複素環味基本よび式

で示される基本どが挙げられる。とれらの中で設 素数 / 0~/ 4 の二番の芳若族以化水素限や、 25 が ←CH<sub>2</sub>5g (ただし、 p は 0 または / )、 - C- 、

-80:--、-0- または -8-で、かつ なかよび Ya がと もに水素原子である式 (Mg) で示される基が好まし く、さらに式

$$\bigcirc$$
  $\circ$   $\bigcirc$ 

で示される差が好ましい。

・前紀一般式(I)にかけるWは、無処理によりROH(Rは前記と同じ意味をもつ)を見離せしめるに限し、-COORのカルボニル帯と反応して環を形成しりる苗であつて、このようなものとしては特に-G-NH2が好滅である。また、nとしてはよが好ましい。

さらに、前記一般式 [1] にかける R は、炭素一 炭素二 重結合を有する基であつて、 このようえも のとしては、 例えば、

$$\begin{array}{ccc} R_{B} & & \\ \downarrow & & \\ \overrightarrow{R} & -R_{1} \leftarrow C = CH )_{\overline{B}} R_{B} & & (\underline{u}_{L}) \end{array}$$

・で示される脂類式袋化水煮基、

一般式

$$(R_1)_{\overline{k}}$$
 CH=CH-R<sub>2</sub> ( $\overline{k}_{\overline{k}}$ )

$$(R_1)_{\frac{1}{4}}$$

$$R_1 - CH = CH - R_2$$

$$(H_0)$$

「 式中の  $R_1$  、  $R_2$  タ L び L は 前 記 と 同 じ 意味 を も つ )  $+R_1$   $+R_2$  (  $R_1$   $+R_2$  (  $R_7$ )

で、式中の R1 、R2、 t ⇒ よび a は前記と同じ意味をもつ )

$$-R_{1}-CH \xrightarrow{+R_{1}} C = CH - R_{2}$$

$$-R_{1}-CH \xrightarrow{+R_{1}} C = CH - R_{4}$$

$$R_{2}$$

$$R_{3}$$

$$R_{4}$$

$$R_{5}$$

$$R_{5}$$

$$CH_{2} = C - CH_{2} - CH_{2} - C = CH - CH_{3} - CH_{3}$$

[ 式中の Bi は 投票数 / ~/ 2 の二個の 炭 化 水 米 茜、
Bi か とび Bi は 水 来原子 また は 炭 米 数 / ~ 8 の 炭 化
水 米 蕃、 Bi か とび Ri は 水 来原子 また は メ テ ル 茜、
ii は / ~ 4 の 整数、 もか とび u は o また は / で も
る。〕

で示される脂肪族炭化水素薬、或

で示される芳香族炭化水果基、

一般式

$$-R_1-O-R_1-CH=CH-R_2$$

$$-R_1 \text{ OCC} = CH - R_2$$

$$\parallel 1$$

$$OR_3$$

【式中の Ri、Ba かよび Raは前配と同じ意味をもつ】で示される炭素一炭素二重結合とエーテル結合生たは、二重結合と共役したエステル結合を有する 番等が挙げられる。

とれらの中で、一般大

$$\begin{array}{ccc}
\mathbf{z}_{1} - \mathbf{x} - \mathbf{z}_{1} \\
\mathbf{COOR}_{\mathbf{b}}
\end{array}$$

で示される化合物と、一般式

$$z_1 - \underbrace{r}_{i} - z_2 \tag{4}$$

で示される化合物とを重縮合または重付加することにより得られる。前記一般式 (V) にかける  $Z_1$  の例としては、 $-COOH(V_1)$ 、 $-COCI(V_2)$ 、 $-NCO(V_3)$ 、 $-NH_2(V_4)$ 、 $-OH(V_3)$  があり、それぞれに対応する一般式 (V) の略号を $\{\}$  の  $\{\}$  からい、  $\{\}$  かん  $\{\}$  で  $\{\}$  にかける  $\{\}$  の  $\{\}$ 

前記の一般式(V)で示される化合物と一般式(V)で示される化合物との重縮合または重付加反応により、一Z1 と Z2 ー とが反応して結合領 Z が形成する。 この際の Z1 と Z2 との好ましい組み合わせ、生成する Z の種類 かよび 得られた重合体 を加熱処理した時に生成する環構造名をまとめて第 / 表に示す。

も製造するととができる。すなわち、一般式

[式中のXは前記と同じ意味をもつ]で示される化合物を前記一般式 (N₂) または (N₂) で示される化合物と反応させて得られた生成物のカルボキシル基を、一般式

( 式中の R は 的配と 同じ 章 味 を もつ )
で示されるエポキン化合物 と 反応させる こと に よ り、 放 重合 体 が得られる。 この 反応 に かける 好 ま

		鄉	/ 表	
# 9	Zı	Z <sub>3</sub>	z	来/ 要構造
/	V <sub>1</sub>	VL,	0     -C-NH-	M
2	V <sub>2</sub>	¥4	0    -C-NR-	MI
3	, Y <sub>3</sub>	g3	_С-ИН-	1 M
*	Y3	Wg.	-NH-C-	
5	V4	W <sub>2</sub>	-NH-C-NH-	QD
6	V4	A!	о    -ин-с-	
7	V <sub>e</sub>	٧,	-o-c-nh-	O D

[在] \*/ 類構造

IM:イミド様

QD:キナゾリンジオン環

OD:オキサジングオン雅

たか、第/表にかける番号/かよびょの組合わせて、Wが CONEs の場合は、加熱処理によりインインドロキナソリンジオン選が形成され、 この構造のものは特に高い耐熱性を示すので好ましい。また、(f) 成分の重合体は次に示す方法によつて

しい組合わせと反応式を式 (Wi) (Wi) かよび (Wii) に示す。

(以下余白)

前記の一般式 [Vi] で示される化合物は、例えば一般式 [Vi] で示される限無水物を ROH( B は前記と同じ意味をもつ) で開張させて得られる。

**前記の第 / 丧に⇒ける番号 / ⇒よび 2 の組合わ** せは好ましい実施想様の/例であり、との組合わ せで用いられる一般式 CVJ で示されるジアミンと しては、例えば、AF-ジアミノジフェニルエー ナル、カリージアミノピフエニル、ユザージデミ ノトルエン、 4 4 - ジアミノベンソフェノン、 5 *ψ* - ジアミノジフェニルスルホン、フェニルイン · メンタナミン、リギータアミノクフエニルメタン、 p - フェニレンジアミン、 m - フェニレンジアミ シ、スメージアミノナフォレン、スポージメトキ シーム ギージアミノピフエニル、 ユポージメチル - 4 41 - ジアミノピフェニル、 0 - トルイジンス ルホン、スコービス( 4 - アミノフエノキシフエ ニル)プロバン、ヒス(4~アミノフエノキシフ エニル)スルホン、ピス(チェアミノフエノキシ フェニル ) スルフイド、 1. 4 - ピス( 4 - アミノ フェノキシ)ペンセン、カオーピス(ドーアミノ フェノキシ) ベンセン、ミギークアミノジフェニ ルエーテル、ミターヒス(4-アミノフエニル) ナントラセン・(10)、 タ タ - ピス(4-7ミノ

を生じる蓋を意味する。

メルカプト型 (約⇒ Lび (Y)は、次の一般式で示される。

〔式中のマ、マは/以上の整数、x、ァはのまたは/以上の整数、s はのまたは/、 Beは水果原子またはカルボキシル基、A、B、C、D、E は炭果原子または窒果原子、または張貴原子、 Beはカルボキシル基またはスルホン改善である。〕

本発明に進切なメルカプト酸としては、3 - メルカプトプロピオン酸、チオグリコール酸、2 - メルカプトプロピオン酸、チオリンゴ酸、/2 - メルカプトトリデカン酸、チオサリテル酸、 / - カルボキシメテル・3 - メルカプト・1, 2 3 4 - テアト・1, 2 3 4 - テトリアト・1, 2 3 4 - テトリブール、1 - スルホキンメテル・3 - メルカ

フェニル ) フルオレン、 ま 3 ・ ジ T ミ ノ ジ T エニ ル スルホン、 K ギ ・ ジ ・ ( 3 ・ T ミ ノ フ エ ノ キ シ) ジ フェニル スルホン、 K ギ ・ ジ T ミ ノ ベン ズ T ニ リド、 ま ギ ・ ジ T ミ ノ ジ フ エニル エーテル、 K ギ ・ [ 1, 3 ・ フェニレン ピ ス ( 1 ・ メ ナ ル エ ナ リ デ ン) ]、 K ギ ・ ( 1, 4 ・ フ エニレン ピ ス ( 1 ・ メ ナ ル エ ナ リ デ ル エ ナ リ デ ン) ]、 K ギ ・ ( m ・ ア エニ レン ジ イ ソ ブ ロ ピ リ デ ン ) ピ ス ( m ・ ト ル イ ジ ン ) 。 K ギ ・ ( p ・ フ エニ レン ジ イ ソ ブ ロ ピ リ デ ン ) ピ ス ( m ・ ト ル イ ジ ン ) 等 が 挙 げ られる。

本発明において使用するポン型感光性重合体組成物の同成分として用いるメルカブト酸化合物は、一般式

HS R<sub>4</sub>(COOH)m (N) HS B<sub>4</sub>(SO<sub>2</sub>H)m (V)
で例示できる。ただし、mは/以上の整数であり、
R<sub>4</sub>は「反応性」不飽和炭素炭素結合基を含まず、
密素または酸素原子を含んでもよい(m+ / )値
の炭化水素基である。とこで「反応性」不飽和炭 素炭素結合基という語は、適当な条件下でメルカ アト基と反応して、チォエーテル結合(--C-S--C--)

メチルチオーオーメルカプトチアジアゾール等が 挙げられるが、 これらに限定されるわけではたい。 好主しい特定のメルカブト酸の例は、 ナオリンゴ 酸である。 これらのメルカプト酸は、 飲菓合体に 対して 0.1~20 が 接加され、 好ましくは 3~1 よが 添加される。 また、 これらのメルカブト酸は単数 で使用されるだけでなく、 何種類かの組合わせで も用いることができる。

また、本発明で使用するボジ酸 感光性 直合 休憩 成物の (c)成分として用いられる 光重合開始 利は、ベンゾフェノン、 アセトフェノン、 アセナフテン・キノン、 メテルエテルケトン、 パレロフェノン、ヘキサフェノン、 アーフェノン、 ツーモルホリノブロビオフェノン、 ツーモルホリノデオキンベンジイン、 p - ジアセチルベン

ゼン、 # - T ミノベンゾフェノン、 # - J トキッフェノン、 ペンズアルデヒド、 α - テトラロン、 9 - T セチルフェナントレン、 2 - T セチルフェナントレン、 10 - チョキサンテノン、 3 - T セチルフェナントレン、 1 - インダノン、 1 - インダノン、 1 - インダノン、 1 - ス・リーン、 1 - インダノン、 1 - オーン、 キサンテン - 9 - オン、 7 - 日 - ベンズ (de) T ントラセン - 9 - オン、 1 - ナフトアルデセド、 フルオレン - 9 - オン、 1 - ナフトアルデン、 3 - T セトナフトン、 2 3 - ブタンジオン、ミヒラーズケトン、 ペンジル、 芳香族オキンム 類 シェの 1 - フェニル - 3 - 3 ルカブト - 1 日 - テトラゾール 等が含まれるが、 これらに限定される わけでは ない。

これらのポジ型感光性重合体を用いた場合、使用する現像故として無機アルカリである水酸化ナトリウム、メタケイ酸ナトリウム、リン酸ナトリウム等の水溶液や有機アルカリであるテトラメテルアンモニウムハイドロヤサイド、コリン等の水

るいはブラズマエッチング等により租面化し、数層表面およびバイアホール用欠内のぬれ性・接着性を改善し、全面に有機限領域等を用いて活性化処理を施し、全面に無電解網メッキを行ない媒体指を形成する。

次にフォトレジストを用い配線パメーン以外の
部分をマスクし、電気メッキにより側配線パメー
ン かよびパイアホール内部のメッキを行なう。 次
にフォトレジストを剥離し、過報酸アンモニウム
水 溶液でクイックエッチングし、配線部以外の不
表 な無電解メッキ部を除去する。 との方法にかける 無電解メッキ法に変えてスパッメリングや蒸煙
により配線パメーンを影成する方法もある。

この 絶縁 層形成と配譲層形成を繰り返し行なり ことにより 複数層の配譲層をもつ多層配線 収を製 放することができる。

以上説明した如く、本発明の製造方法は、あらかじめば体パターンを形成した様に重合体を形成するために各層が平坦な層となる。特に、本発明の絶象層形成に使用する重合体は、高速度供脂溶

存限等が挙げられる。またとれらは、水溶液だけでなくエタノール、インブロパノール、NNN・リメナルホルムアミド、アセトン、ジメナルスルホキッド等、水と混合しりる有機溶媒と水との協ののでは、アンモニア水やナトリウムメトャ サイドのメタノール溶散等が挙げられるが、これらに限定されるものではない。

また、アルカリ金属は特性に悪影響を与える場合があり、現像液としては有機アルカリ系のものが好ましい。さらに、現像変換にリンス液として 希磁酸や酢酸等の酸を用い中和処理することが好ましい。

本発明でいう配装層形成工程とは、メッキ法、スパッタリング法、高着法等により絶象層表現に 朝、クロム等の配額パターンを形成し、同時にパイアホール部を導体化し、下層の導体パメーンと 電気的に接続する工程である。さらに難して必必 ると、例えばメッキ法による配額層形成方法の場合の支持基根または絶象層を、液体ホーニング

被にしても粘度が低くかさえられるために、 強度 形成性が優れ、かつ平坦化に大きく寄与するとと もに厚い絶録層が一度の散布操作で形成できる特 長を有し、 LSIの部品実装が容易になるばかりで なく、絶象抵抗、接続信頼性に優れた基板を提供 するととができる。

また、上部線体パターンと下部線体パターンを 接続するためのパイフォール導通体の形成にかい てフォトレジストを使用せずに直接絶録層をフォ トプロセスで形成するために非常に数編を加工が 可能となり、プロセスが簡略化されコストダウン を図ることができる。

さらに、絶縁層に形成されたバイアホール部の 導体が、電気的接続の目的を果たすだけでなく、 実装されたLSI等の部品から発生する熱の導体と しての効果があり、除無設計も本発明の多層配線 板において可能となる。

次に、本発明の多層配線板の製造工程の報要を 新面図を用いて模式的に示す。

第1回(1)は、各工程での具体例を示した断

(a) ~(j) は、配数パターンおよびパイアホール等 通都を形成する工程を示したものである。 8 は無 電解メッキまたはスパッチリング法によるメッキ 征性層を示し、9 はメッキマスク用フオトレジス ト、1 のは紫外線で硬化したメッキマスク、1 / は電気メッキによる導体層を示す。

ンにより生成した花敷を分離した。この花敷を、/ 8 6 ㎡の TRPに溶かし、かきまぜている // s 8 のイオン交換水に満下した。生成した花敷を戸退、風乾後、真空乾燥した。この生成物をB-/とす

この B ー / を 259、メルカブト酸としてナオリンゴ酸 3259 かよび ミヒラーズケトン 309を40ml の N - メナルビロリドンに密解し、ポリマー溶液 C ー / を調製した。

#### 盘考例 2

参考例 / にかいて 3 3' - ダザーベングフェノンナトラカルボン酸二無水物の代わりに、無水ビロメリット酸 3399を用いる以外は阿根の方法で反応を行なつた。得られた生成物を A ー 3 とする。

18字のセパラブルフラスコド、 C ー 1 3349、 7-ブチロラクトン 350㎡ かよびビリジン 525㎡を加 え、重選で30分間かきまぜて均一な溶液とした。 との溶液に氷/塩泉剤による冷却下、塩化ナナニ ル 2389を加えて内温 0~-3℃の範囲で30分間 かきまぜた。さらに泉剤俗を外して重温で1時間 〔夹 推 例〕

次に実施例を示す。

台灣例 /

かきませ根、乾燥管を付けた遺液冷却器、包皮計を備えた四つロフラスコに、アリルアルゴール3499 と33-44 ギーベンソフェノンテトラカルボン酸二無水物3009を加え、油谷中で1000で3時間かきませた。放合の後、反応混合物からエバボレーターによりアリルアルコールを智去し、其空乾燥して6749 の固体を得た。この生成物を
ムー/とする。

200世春のセパラブルフラスコに、 A ー / 222 9、 7 - ブナロラタトン 7 / 4 ml、 ビリジン 9 / ml かよび 5 ψ - ツアミノジフエニルエーテル 8 9 を加え、 宝盛で 3 0 分間かきませて 坊ー な溶液とした。 この 漕液に氷/水による 冷却 下、 ジンクロヘキンルカルボジィミド 20.69 を加え、 3 時間 かきませた。 反応混合物を戸過し戸液を 微拌している 2 8 のメタノールに 有下し、デカンテーショ

得られた B ー 2 を 2 s g 、 3 - メルカブトブロビオン酸 37 s g 、 ペンジル 1.0 g 、 ミヒラーズケトン 1.0 g を、N - メテルピロリドン 1 s ml およびシクロベンタン 1 s ml の混合溶鉄に溶かし、ポリマー溶放 C ー 2 を得た。

### 夹拖例 /

のフォトレジスト(マイクロポジフト TF-20, ップレー社製)をもpia厚さにパターニングした。 つづいて確認領メッキ俗に入れ、電視密度 st0mA/of で何メッキを行ない、厚さ spm、ライン框 50 pm、 ラシド径 100μm、ランド間 300μmの無ペメーンを 得た。メッキレジストを専用りムーバーで除去し たのち、追破数アンモニウム水溶放かよび発尿セ リウム水溶液で不要の Cust よび Cr居をタイックエ ッチングした。得られた第一層配益基板に参考例 / で調製したポリマー溶板 C ー / を、メビンコー メーを用いて /000神 /よ秒の回転で成膜したの ち、70℃の熱風乾燥機を用いて40分乾燥した。 **次いて、これに 75μmφ の白丸が 500μm 格子関係 についているポジ用フォトマスクを告着させ250** Wの超高圧水銀灯を有したマスクアライナー(写 光機)を用いょ分間貫光した。貫光後、浸遺法に よりのよる水酸化ナトリウムの水/イソプロピルア ルコール等量溶液でよ分間現像を行ない、引き統 きょる希殊限を用いてリンスを行ない、水洗し、 N2ブローを行ない乾燥した。その後 400℃で 2 時

30μш(マスク寸法) のよ層配線板を製造した。

この多層配線板を切断し、パイアホール部の断面を樹脂包塩法により観察した結果、 20±5#m径のパイアホールが約75°のテーパー角で形成されていることがわかつた。

### . (発明の効果)

本発明の絶縁層をポジ型感光性樹脂で形成する方法は、パイアホール部を微細加工でき、かつ、その形状を急峻に形成できる特徴を有してかり、 各層が平坦化され接続信頼性に使れた多層配線板を製造することができる。

#### 4、 図面の簡単左説男

第 / 図 (a) ~ (j) は、本発明の多層配兼板製造の具体例を工程服に示した模式的断面図である。

図にかいて.

/ … 支持 苗根 ュ … 第 一 層 配 兼 パチーン

3 ··· 感光性重合体層 ↓ ··· ポジ型フォトマスク

よ… 紫外線限射により硬化した部分

6 … 熱処理により硬化した絶象層

ァ… パイアホール用穴

関内雰囲気中のオープンで熱処理した。

得られた絶景裏の厚さを新足したところ / \$ μm であつた。

大に、数層表面およびパイアホール内を液体ホーニング(よ Ne/cd)で表浄・祖面化した。 次に、これに無電解メンキのための前処理(変町 化学製・MK-200 および MK-330 を使用)を行立つたのち無電解メンキ(窓町化学製・MK-450)に受険し、無電解メッキした。 次に、第一層配義パターンと問機の方法で電気メンキ法によりよμ=厚さの第二層配義パターンを形成させた。

同様にして絶級層形成と配線パターン形成を繰り返し、配鉄層が半層からなる多層配鉄板を製造した。このパイアホールを 500 穴有する多層配鉄板を 420℃の乾熱放置 60分、23℃の窒息放置 40分のヒートショックテストを 100回行なったのち、パイアホール接続信頼性評価を行なったところ、新載等の具常はなかった。

実 施 例

ポリマー潜液Cースを用い、パイアホール 低が

ま…無電解メッキまたはスパッタリング法による

メッキ活性用

タ・・・ メッキャスク用フォトレジスト

// … 電気メツキ化よる導体層

特許出願人 炮化成工業株式会社 代理人并理士 基. 野 透

# 特開昭61-127196 (12)

(b) (c) (d) (e) (f) (h) (h) (i)